BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-051424

(43) Date of publication of application: 27.02.1989

(51)Int.Cl.

C08G 59/50

C08K 9/06

CO8L 63/00

(21)Application number : 62-207399

(71)Applicant: MITSUBISHI PETROCHEM CO

LTD

IBIDEN CO LTD

(22)Date of filing:

22.08.1987

(72)Inventor: SUGIMOTO TOSHIO

NEMOTO YOUSUI

KAWAGUCHI SADAHIKO

YANO AKIHISA **ONO YOSHITAKA**

(54) ONE-PACK EPOXY RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the title resin composition excellent in storage stability, adhesiveness, etc., by mixing a liquid epoxy resin with diaminodiphenyl sulfone as a curing agent and a silica powder treated with a silane coupling agent in a specified mixing ratio.

CONSTITUTION: A one-pack epoxy resin composition is prepared by mixing 100pts.wt. liquid epoxy resin (A) with 20W45pts.wt. diaminodiphenyl sulfone (B) as a curing agent and 30W65wt.%, based on the resin composition, silica powder (C) treated with a silane coupling agent. Examples of the silane coupling agents used in said treatment include γglycidoxypropyltrimethoxysilane and γ -aminopropyltriethoxysilane. By using the obtained onepack epoxy resin composition as a semiconductor sealing agent, sealing of excellent moisture resistance can be performed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

DERWENT-ACC-NO:

1989-104161

DERWENT-WEEK:

198914

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Component type epoxy! resin compsns. for sealing semiconductor chips- contain di:aminophenyl-sulphone hardener and silica powder treated with silane couplers

PATENT-ASSIGNEE: IBIDEN CO LTD[IBIG] , MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO LTD[MITP]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0207399 (August 22, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-DATE PUB-NO LANGUAGE PAGES MATATEC 005 February 27, 1989 N/A N/A

JP 01051424 A

APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR APPL-DATE PUB-NO APPL-NO

1987JP0207399 August 22, 1987 JP 01051424A N/A

INT-CL (IPC): C08G059/50, C08K009/06, C08L063/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01051424A

BASIC-ABSTRACT:

Compsns. contain 100 pts. wt. of (1) liq. epoxyresins, 2045 pts.wt. of (2) diaminodiphenylsuphone as hardener and (3) silca powder treated with silane couplers in amts of 30-65 wt.% of the resin compsn.

(1) pref. includes bisphenol A epoxy resin, bisphenol F epoxy resin, 1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethane diglycidyl ether. (3) is pref. fused silica. Gamma-glycidoxypropyltrimethoxysilane (I) having good reactivity with silica powder and epoxy resin is pref. used as a silane coupler. The amt. of silane couplers used is 0.1-3 (0.3-2) pts.wt.) to 100 pts.wt. of silica powder.

USE/ADVANTAGE - Used as sealing material for protection of semiconductor chips e.g. chip-on-boards and hybrid IC. The resin compsns. have good storage stability at a low viscosity. The cured resin compsns. have good adherence to semiconductors. Silica powder does not deposit and the resin common. have improved adherence.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: COMPONENT TYPE POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION SEAL SEMICONDUCTOR CHIP CONTAIN DI AMINOPHENYL SULPHONE HARDEN SILICA POWDER TREAT SILANE COUPLE

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03

CPI-CODES: A05-A01E2; A08-D03; A08-M01D; A08-R06A; A12-E04; A12-E07C;

L02-J02B; L04-C20A;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0472U; 1694U; 5085U; 5222U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0205 0231 1282 3183 1373 3083 1377 1601 2020 2198 2210 2218 2296 2301 2307 2321 2333 2400 2493 2556 2572 3252 2738 3279 Multipunch Codes: 014 04 163 199 220 221 222 226 229 231 273 303 305 307 308 310 336 341 359 364 365 392 394 395 400 402 420 473 48 512 52- 532 536 54& 546 57& 58& 597 600 623 627 720 721

9/16/05, EAST Version: 2.0.1.4

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-51424

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和64年(198	89) 2月27日
C 08 G 59/50 C 08 K 9/06	N J K C A M	6681-4J				
C 08 L 63/00	NLD	6681-4J	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

9発明の名称 一液型エポキシ樹脂組成物

②特 顋 昭62-207399

20出 額 昭62(1987)8月22日

砂発 明 者 杉 本 俊 夫 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社新素材研究所内

砂発 明 者 根 本 揚 水 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社新素材研究所内

砂発 明 者 川 口 定 彦 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社新素材研 究所内

①出 願 人 三菱油化株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 の出 願 人 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

⑪出 願 人 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁 ⑫代 理 人 弁理士 中谷 守也

最終頁に続く

明 細 魯

1. 発明の名称

一液型エポキシ樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

1) 液状のエポキン樹脂 1 0 0 重量部に対して 硬化剤のジアミノジフェニルスルホンが 2 0 ~ 4 5 重量部の割合で配合され、かつシランカップ リング剤処理をしたシリカ粉末が樹脂組成物に対 して 3 0 ~ 6 5 重量 6 の割合で配合されてなる一 液型エポキン樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

(a) 発明の目的

(産業上の利用分野)

本発明は一液型エポキシ樹脂組成物、特に有限 遊板上に半導体素子を直接にポンティングしたチップオンポードやハイブリット IC などの半導体チップ等を保護するための封止材料に適する一液型 エポキン樹脂組成物に関する。

(従来の技術)

従来、チップオンポードやハイブリットICな

どの保護用のエポキシ樹脂封止材料としては、ペレット状エポキシ樹脂、酸無水物等の硬化剤を用いた二液型エポキシ樹脂、及び一液型エポキシ樹脂が知られていた。

しかし一般に、ペレット状エポキシ樹脂は、ペレット成形工程を必要とするためにコスト高になるのを免れないし、半導体チップ上にペレットを正確に置く操作が封止の自動化の妨げとなり、封止作業性に劣る欠点があった。

 度のものとなり、形状保持性が悪くなったり、充 境材の沈降・分離を起して封止材性能が低下する 問題点があった。

以上のようなことからして、半導体案子の對止 用エポキン樹脂は、充填材を多ほに含む一液型の ものが最適であるが、ハイブリットICヤチップオ ンポード用の場合には、半導体チップ等を基板上 に直接に載遊して對止を行なうために、トランス ファー對止法に較べて高い密着性が要求される。 特に、半導体チップと對止材料との界面の密着性 は、半導体案子の耐湿信頼性を左右する重要な性 能である。

一方、一液型エポキシ樹脂組成物は、種々のものが知られているが、組成物の粘度が低く、可使用時間が長く、硬化速度が速く、かつ半導体封止材料として必要な耐熱性、強度、耐湿信頼性、低膨脹性、耐衝撃性等を満足できる硬化物を与えるものは開発されていない。

たとえば、特開昭 59-49224号公報、特開昭 60-20927号公報、特開昭 60-177018 号公

剤処理をしたシリカ粉を一定割合で配合した組成物によってその目的を達成することができたのである。

すなわち、本発明の一液型エポキシ樹脂組成物は、液状のエポキシ樹脂100度量部に対して硬化剤のシアミノジフェニルスルホンが20~45 重量部の割合で配合され、かつシランカップリング剤処理をしたシリカ粉末が樹脂組成物に対して30~65 重量多の割合で配合されてなる組成物である。

本発明にかけるエポキシ樹脂には常温で液状のエポキシ樹脂が用いられる。そして、たとえば常温で固体のエポキシ樹脂を常温で液状のエポキシ樹脂に溶解させたようなエポキシ樹脂であっても、そのエポキシ樹脂(混合物)が全体として常温で液状である限りにかいては、本発明の液状のエポキシ樹脂に含まれるものである。

本発明の液状のエポキシ樹脂として好ましいエポキシ樹脂には、たとえばピスフェノール A 型の液状のエポキシ樹脂、ピスフェノール F 型の液状

報等には、硬化剤として有機二塩基酸シヒドラシド化合物を含み、硬化促進剤としてイミダソール系化合物を含む一液型エポキシ樹脂組成物が記載されているが、この組成物は一液安定性に優れているものの硬化速度が遅く、硬化促進剤を併用しても硬化剤量を多く用いる必要があるし、硬化剤量を多くすると耐湿信頼性が低下する欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は、一放貯蔵安定性(可证用時間)に後れ、粘度が低くてディスペンサーによる封止が可能であり、かつ基板やチップ等との密溜性が良好で、耐湿信頼性に優れた封止が行える一液型エポヤシ樹脂組成物を提供しようとするものである。(b) 発明の構成

(問題点を解決するための手段)

本発明者は、前配の問題点を解決するために 植種研究を重ねた結果、液状のエポキシ樹脂に硬化剤として ジアミノ ジフェニルスルホンを一定割合 て配合し、かつ充填材として シランカップリング

のエポキシ樹脂、 1.1 - ピス(4 - ヒドロキシフェニル)エタンジグリンジルエーテルなどがあげられ、これらのエポキシ樹脂はいずれも粘度が低く、本発明のエポキシ樹脂組成物を調製したときの組成物の貯蔵安定性が良好である。

本発明で用いる液状のエポキシ樹脂は、ナトリウムイオンや塩素イオン等のイオン性不納物の含有量の少ないものが好ましい。これらのイオン性不納物の含有量が多いと、對止後の半導体の耐湿信頼性に悪影響を及ぼす。

プリング剤としては、たとえばァーグリンドキシアロピルトリメトキシシラン、ァーグリンドキシンラン、アーグリンドキシンラン、ター(3.4ーエッシクロヘキシル)エテルトリエトキシシラン、トーグロピルトリエトキシンラン、Nータ(アミノエテル)アーアミノプロピルメテルジメトキシシラン、トキシシラン、フェニルトリメトキシシラントキシンランは、ロウンドキシアロピルトリメトキシシランは、ロウカ粉末及びエポキン樹脂との反応性に優れているので、特に好ましい。

これらのシランカップリング剤は1種類で用いてシリカ粉末を処理してもよい。シランカップリング剤の使用量は、シリカ粉末100重量部に対して0.1~3重量部、好ましくは0.3~2重量部の範囲である。その使用量が少なすぎるとシリカ粉末とエポキン樹脂との接着性向上効果が低下するし、ひ

6 5 重量 5 の範囲内である。その配合割合が少なすぎると、硬化樹脂の線膨股係飲及び吸水率が高くなり、封止した半導体の耐湿性が悪くなるし、その配合量が多すぎると、樹脂組成物粘度が上昇し、封止作業性が悪くなる。

また、シリカには結晶性シリカと溶激シリカがあるが、本発明におけるシリカ粉末は溶験シリカが好ましい。そのシリカ粉末の形状は球状であっても破砕状であってもよい。

本発明においては、充填材のシリカ粉末をシランカップリング剤処理したものとして用いるが、その理由は、①フイラーと樹脂の界面の接着性がよくなり、耐湿は類性が向上するし、②シランカップリング剤処理をしないシリカ粉末を用いると、対止における硬化のための加熱の際にシリカ粉末が沈降・分離を起し、ひいては對止後の半導体性能、特に耐湿信頼性が低下するが、シランカップリング剤処理をすることによって、それらの欠点を改良できる、からである。

そのシランカップリング剤処理用のシランカッ

いては對止した半導体の耐湿性能が低下してくる し、多すぎると過剰のカップリング剤がエポキシ 樹脂の劣化を促進し、やはり對止した半導体の耐 湿性能を低下させることになる。

シリカ粉末をシランカップリング剤で処理する 方法としては、①一定の山(たとえば山5~7) の水、又は水 - 溶媒混合液に対し、 0.1 ~ 0.5 重 量ものシランカップリング剤を、提拌しながら注 入して溶解させ、かつ加水分解させて得られた水 性溶液に、シリカ粉末を浸したのち、炉過又は圧 さくして水又は水 - 溶媒液を除き、1 2 0 ~ 130 でで充分に乾燥する方法(水溶液法)、②少量の 水と加水分解用触媒(塩酸、酢酸等)を含む有機 溶媒(たとえばアルコール、ペンセン、ハロゲン 化炭化水栗など)にシランカップリング剤を溶解 させた容液に、シリカ粉末を浸したのち、炉過又 は圧さくして溶媒を除き1.20~130℃で乾燥 する方法(有機格媒法)、③シリカ粉末を放しく 提拌しながら、シランカップリング剤の水溶液又 は溶媒溶液をスプレーしたのち、120~130

でで水又は溶媒を蒸発させて除く方法(スプレー 法)などがある。

本発明のエポキシ樹脂組成物は、以上述べた液状のエポキシ樹脂、硬化剤のジアミノジフェニルスルホン及びシランカップリング剤処理をしたシリカ粉末のほかに、必要に応じ機々の添加剤、たたとえば難燃剤、チクソトロピー性付与剤、反応性希釈剤、レベリング剤、潤滑剤、増粘剤、沈降防止剤、消泡剤、分散剤、密替性付与剤、湿剤剤、染料、類料、防錆剤、腐蝕防止剤等を配合するととができる。

本発明のエポキン樹脂組成物の調製は、以上述べた必須成分及び必要に応じて配合する添加剤を混合して混練することにより行なわせる。その混練には、たとえばニーダー、ロール、ミキサー等を適宜に使用することができ、混練後に被圧下で脱気するのが課ましい。

(作用効果)

本発明のエポキシ樹脂組成物は、硬化剤として ジアミノ ジフェニルスルホンを配合したことによ

会社商品名 MA-100) 0.1 部を予備温合したのち、 三本ロールで充分に温練し、次いで10 mHg の被 圧下で脱気して、エポキシ樹脂組成物を得た。

夹施例2

央施例1において用いたエポキシ樹脂の代りに、 液状のピスフェノールF型エポキシ樹脂(エポキ シ当量175)100部を用い、そのほかは実施 例1と同様にしてエポキシ樹脂組成物を調製した。 実施例3

ジアミノジフェニルスルホンの使用量を 3 0 部に、また表面処理辞験シリカの使用量を 8 0 部に変更し、そのほかは実施例 1 と同様にしてエポキシ樹脂組成物を調製した。

奖施例 4

ジアミノジフェニルスルホンの使用量を 2 8 部に変更し、そのほかは実施例 1 と同様にしてエポキン樹脂組成物を調製した。

突 施 例 5

表面処理溶融シリカの使用量を 7 5 部に変更し、 そのほかは実施例1と同様にしてエポキン樹脂組 り、組成物粘度が低くてしかも貯蔵安定性に優れてかり、また硬化樹脂が半導体等との密着性に優れている。また、シリカ粉末をシランカップリング剤処理をしてから配合したことにより、シリカ粉末の沈降・分離を防止でき、かつ密箱性も向上するから、半導体對止剤に使用すれば耐湿性能の優れた對止が得られる。

(实施例等)

以下に、実施例及び比較例をあげてさらに詳述する。これらの例に記載された「部」は重量部を意味する。

実施例1

液状のピスフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量190)100部、ジアミノジフェニルスルホン35部、アーグリシドキシプロピルトリメトキシンラン(信越化学工業株式会社商品名 KBM-403)を用いて有機溶雑法で表面処理した平均粒径15μmの溶融シリカ粉末(龍森社商品名ヒューズレックス RD-8)100部、さらに質料として市販のカーポンプラック(三菱化成工業株式

成物を調製した。

比較例1

実施例1における表面処理溶融シリカの代りに、 表面処理をしない同じ溶融シリカを100部使用 し、そのほかは実施例1と同様にしてエポキシ樹 脂組成物を調製した。

比較例 2

ジアミノジフェニルスルホンの代りにジアミノ ジフェニルメタン35部を用い、そのほかは実施 例1と同様にしてエポキシ樹脂組成物を調製した。

比較例 3

実施例2における表面処理溶融シリカの使用を を20部に変更し、そのほかは実施例2と同様に してエポキン樹脂組成物を調製した。

比較例 4

実施例 2 に かける ジアミノ ジフェニルスルホンの使用 量を 5 0 部に変更し、そのほかは 実施例 2 と同様にしてエポキシ樹脂組成物を調製した。

以上の各実施例及び各比較例で得られたエポキン樹脂組成物の粘度、可使用時間(35℃の温度

で保存して粘度が初期粘度の 2 倍に達するまでに要した日数)、及び下配の方法による耐湿信頼性 試験結果は、表 1 にそれぞれ示すとおりであった。

耐湿 倡類性試験方法:

標準アルミニウムチップ上にエポキン樹脂組成物をディスペンサーを用いてドロップし、150 でで10時間硬化させたのち、プレッシャークッカーテスト(121で、2気圧、20V)を行なった。その際のプレッシャークッカーテストには、標準アルミニウムチップを20個用い、不良チップ個数が1/2に達するまでの時間を測定して、評価値でとした。

畏 :

M	與應例1	奥施河 2	吳麗例 3	夹施例4
粘 度 (ポイズ)	4800	3500	4200	4400
可使用時間 (日)	2 5<	25<	25<	2 5<
耐湿信額性 (時間)	200	180	190	190

実施例 5	比敦例1	比較例2	比較例3	比較例4
4100	4500	4500	3000	5000<
2 5<	25<	2	2 5<	25<
180	8 0	9 5	40	60

特許出顧人 三菱油化株式会社

イピデン株式会社

代理人,并理士中谷守

第1頁の続き

砂発 明 者 矢 野 昭 尚 岐阜県大垣市青柳町300番地 イビデン株式会社青柳工場

Þ

⑫発 明 者 小 野 嘉 隆 岐阜県大垣市青柳町300番地 イビデン株式会社青柳工場

内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.